

半导体分立器件及集成稳压器-内部目测试-百检网

产品名称	半导体分立器件及集成稳压器-内部目测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网秉承“客户至上，服务为先，精诚合作，以人为本”的经营理念，我们为各行业有实力的检测机构提供终端用户在线自动选择下单的交易化平台，足不出户，即可与需求用户无缝对接。我们为终端检测用户群体，提供“一站购物式”的新奇检测体验，打开网站，像挑选商品一样简单，方便。

1 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2071 外部目检

2 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法 2009 外部目检

3 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2072 内部目检

4 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2010 内部目检

5 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2052 粒子碰撞噪声检测

6 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2020 粒子碰撞噪声检测

7 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法1071 密封试验

8 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法1014 密封试验

9 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2037 键合强度

10 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2011 键合强度

11 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法2017 剪切强度

12 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法2019 剪切强度

13 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法1038、1039 功率老练

14 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 方法1015.1 功率老练

15 半导体分立器件试验方法 GJB128A-1997 方法1038、1039、1042 高温反偏